SEMICONDUCTOR LASER MODULE

Publication number: JP3018806 (A) Publication date: 1991-01-28

Inventor(s): TERUI HIROSHI

Applicant(s): NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

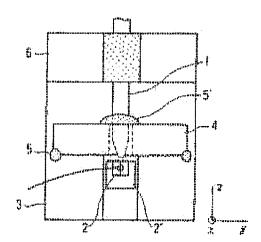
- international: *G02B6/42; H01S5/00; G02B6/42; H01S5/00; (IPC1-7)*: G02B6/42; H01S3/18

- European:

Application number: JP19890152211 19890616 **Priority number(s):** JP19890152211 19890616

Abstract of JP 3018806 (A)

PURPOSE: To accurately position the above module with high accuracy of submicron order at a high yield by specifying the center line average surface roughness of the adhering surfaces of 1st and 2nd fixing blocks. CONSTITUTION: The center line average surface roughenes Ha on the adhering surfaces of the 1st fixing block and the 2nd fixing block is specified to 0.3mum<Ha<6.0mum. The average surface roughness Ha of the adhering surfaces of the 1st, 2nd fixing blocks 3, 4 is maintained in the specified range in such a manner, by which adhesives 5, 5' infiltering the spacing between the two fixing blocks 3, 4 are prevented from acting as a lubricant. Sufficient friction force is obtd. when the two fixing blocks 3, 4 are brought into pressurized contact with each other. The generation of the misregistration at the time of the shrinkage of the adhesives 5, 5' on curing is prevented in this way.



Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-18806

50Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成3年(1991)1月28日

G 02 B 6/42 H 01 S 3/18 8507-2H 7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

3発明の名称 半導体レーザモジュール

②特 願 平1-152211

②出 願 平1(1989)6月16日

@発明者 照井

博 東京都

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

勿出 顋 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

個代 理 人 弁理士 中村 純之助

明和普

- 発明の名称
 半導体レーザモジュール
- 2. 特許請求の範囲

特部とを有する半導体レーザモジュールにおいて、上記第1と第2の固定用ブロック接着面の中心線平均表面租さHaが、

 $0.3 \, \mu m < Ha < 6.0 \, \mu m$

であることを特徴とする半導体レーザモジュ ール。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光通信や光情報処理の分野で、光源 として用いられるファイバ付半導体レーザモジュ ールに関するものである。

〔従来の技術〕

ファイバ付半導体レーザモジュールとしては、第2回に示すような先球光ファイバ1を用いたものが検討されている(特願昭63-309879号公報)。上記先球光ファイバ1は半導体レーザ(LD)2との結合効率として、2~4dBと高結合効率が得られるため、これを用いれば、安価でかつ小型高性能なファイバ付半導体レーザモジュールが実現できる。しかし、上記先球光ファイ

バ1を用いる方法は、位置決め固定に高精度を要 するという問題があった。第3図および第4図は、 発振波長1.3μm、放射半値全角 (FWHM) θ₊ (第2図のx方向) 8_"(第2図のy方向) が各 々30度、23度のInGaAsP半導体レーザ2 と、先端球半径R=10㎞の先球光ファイバ1 (川一モード) との結合効率の距離依存性を示す 図である。第3図は光軸方向(z軸)の距離依存 性であり、半導体レーザ2と先球ファイバ1との 距離Δ z = 1 1 μmで最大結合効率 (56%、 2.5dB) が得られ、1dBトレランス (1dB劣 化許容位置ずれ量)は第3図から±4.5㎞であ ることがわかる。一方、第4図はΔz=11mの 場合の光軸に垂直な方向(第2図におけるx,y 方向) の結合効率の距離依存性である。図から明 らかなように 1 d B トレランスは±0.8 mm である。 光軸方向の1dBトレランス±4.5 μaは、はんだ あるいは接着剤や溶接等を用いた位置決め固定作 業で十分実現できる。しかし、光軸に垂直な方向

用ブロック3に第2の固定用ブロック4を圧着固定したのち、両ブロック間に接着利5を強布すると、表面吸力によって接着利5が両ブロック3、4の間に入り込み、これが潤滑利の作用をして両ブロック間の廃療力を著しく低減させてしまうという問題点があった。したがって、接着剤が個化する過程で位置ずれを生じやすく、製品歩留りがよくなかった。

についてはサブミクロン (±0.8 m) の精度が

本発明は、先球光ファイバと半導体レーザとの間に位置決めが高精度にでき、安価で小型、かつ 高性能なファイバ付半導体レーザモジュールを得 ることを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記目的は、第1の固定用ブロック3と第2の固定用ブロック4との接着面における、中心線平均表面粗さHaを0.3 μm < Ha < 6.0 μm とすることにより達成される。

(作用)

従来技術では第1の固定用ブロックと第2の固 定用ブロックとの接着面を、平面に仕上げて圧着

要求されるため、第2図に示す従来例ではつぎに 示すような工夫をしていた。すなわち、第2図に 示すように、半導体レーザ2の近傍に匡体7と一 体化された第1の固定用プロック3を設け、一方、 先球ファイバ1の側にも先端のレンズ部近傍を、 光ファイバ挿入固定穴に接着刑5′で接着した第 2の固定用ブロック4を設けている。位置合わせ 作業ののち、図の-2方向に先球ファイバ1を抑 付けて、第1の固定用ブロック3に第2の固定用 ブロック4を圧着固定し、その後両固定用ブロッ ク間を接着削5で固定していた。すなわち、位置 周定作業時の接着剤の硬化収縮等に起因する位置 ずれを、上記両ブロック3および4間の摩擦力に よって防止しようとするものであった。第2の光 ファイバ保持部6は、系外からの外力がファイバ を介して先端レンズ部に及ぶのを防ぐためのもの

[発明が解決しようとする課題]

上記従来技術においてはつぎのような問題があった。すなわち第5図に示すように、第1の固定

固定したのち接着していたが、第1 および第2 の固定用ブロック間の摩擦力が十分でなく、接着剤が硬化収縮する際に位置ずれを生じていたが、本発明では上記第1と第2の固定用ブロック接着の平均表面組さを一定範囲に保持したために、両固定ブロックの隙間に浸入した接着剤が潤滑剤となることなく、上記の両固定用ブロックを圧着することにより十分な摩擦力が得られ、接着剤の硬化収縮に際して位置ずれが生じるのを防止することができる。

〔実施例〕

つぎに本発明の実施例を図面とともに説明する。 第1図は本発明による半導体レーザモジュールの 一実施例を示す平面図である。まず、銅ータング ステン(CullO%ーW9O%)合金の角棒を、 切削加工によって第1図に示すように、第1の間 定用ブロック3および第2の光ファイバ固定部6 が一体化された構造の形状に加工したのち、上記 第1の固定用ブロック3の接着面以外の部位に金 メッキを施して国体7を作製した。一方、厚さ

30044の石英板に超音波加工もしくはCOェレ ーザ加工によって直径150~200㎞の光ファ イバ保持用穴をあけた第2の固定用ブロック4を 作製した。つぎに、上記第1および第2の固定用 ブロックの接着面に、粒度#3000~4000 番のダイヤモンド粉末の噴射加工を施し、所望の 租さに加工した。つぎに発振波長1.3 畑、放射 半値全角 (FWHM) θ₄、 θ₄が各々30度、2 3度のInGaAsPレーザ2をヒートシンク2′ を介して上記匡体7の所定の部位に、第1図のよ うに設置した。つぎに上記レーザ2の発光面を上 にして微動台上に重力方向に平行に設置し、第1 の固定用ブロック3の接着面上に、第2の固定用 ブロック4である光ファイバ保持用穴を有する石 英板を、接着面を下にして置いた。つぎに重力方 向と平行に微動台に設置した先球ファイバ1を、 上方が第2の固定用ブロック4の光ファイバ固定 用穴を通し、半導体レーザ2との最適結合位置に 合わせたのち、第2の固定用ブロック4である石 英板のファイバ固定用穴に、エポキシ樹脂もしく

は無外線硬化樹脂を注入硬化させ、先球ファイバ1と第2の固定用ブロック4を接着した。 つぎに再度最大結合効率に調整した後、先球ファイバ1を 2 輪のマイナス方向に変位させ、第2の固定用ブロック3に圧着した。 つぎに、 両固定用ブロック3、4 間にエポキシ樹脂もしくは紫外線硬化樹脂を注入硬化させて、 半 導体レーザ2と先球ファイバ1の位置関係を固定した。 最後に、第2の光ファイバ何半導体レーザモジュールを完成した。

上記過程に基づいて、第1、第2の固定用ブロックの接着面における表面粗さを変えたモジュールを10種類作製し、半導体レーザ2と先球ファイバ1との結合効率の変化を調べた。10種類のモジュールの接着面における中心線平均粗さHaはつぎの通りである。Ha=0.01、0.3、0.5、0.9、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0 (中心線平均粗さは、「機械光学便覧」日本機械学会著ならびに発行、昭和48年

6月15日発行、pp.17~176参照)。その結果、接着面の中心線平均租さHaが0.3をこえ0.6 μm未満のサンプルでは、結合効率の変化が観測されなかった。一方、Haが0.3 μm未満の場合は、両固定用ブロックを圧着固定する工程では結合効率の低下がなかったが、両固定用ブロックを圧着固定する工程でのはは結合効率の低下が観測された。また、Haが6μmを超える場合は、両固定用ブロックの圧着工程で0.3~1.5dBの結合効率の低下が観られたが、接着剤注入硬化工程では結合効率の低下が観られたが、接着剤注入硬化工程では結合効率の低下がなかった。以上の結果から、接着面の表面粗さHaを0.3~0.6 μmの間に設定すれば、無変位固定を実現できることが判った。

[発明の効果]

上記のように本発明による半導体レーザモジュールは、国体の所定の位置に設置した半導体レーザと、先端にレンズ部を備え、上記半導体レーザと光学的に結合した先球光ファイバと、上記半導体レーザの近傍に光軸と垂直な接着面を有し、か

つ上記接着面が上記半導体レーザの発光面よりも 所定の距離だけ前方に位置するように設置した第 1の固定用プロックと、光軸に平行な光ファイバ 挿入固定穴と光軸に垂直な接着面を備え、上記接 着面が第1の固定用ブロックに固定されるととも に、上記光ファイバ挿入固定穴に接着剤で上記先 球光ファイバのレンズ部近傍を保持した、第2の 固定用ブロックとからなる第1の光ファイバ保持 部と、該第1の光ファイバ保持部より所定の距離 だけ前方に設けた第2の光ファイバ保持部とを有 する半導体レーザモジュールにおいて、上記第1 と第2の固定用ブロック接着面の中心線平均表面 祖さHaが、0.3 ma < Ha < 6.0 mm であることに より、サブミクロン精度の高精度な位置決めが、 **歩留りよく実現することができる。また、第1、** 第2両固定用ブロック間の接着剤に対する面積が 増えるため、接着強度が増し信頼性を高めること ができ、高性能でかつ安価なファイバ付半導体レ ーザモジュールを得ることが可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による半導体レーザモジュール の一実施例を示す平面図、第2図は従来の半導体 レーザモジュールを示す斜視図、第3回は本発明 レーザと先球ファイバとの結合効率の光軸に平行 な方向の距離依存性を示す図、第4図は半導体レ ーザと先球ファイバとの結合効率の光軸に垂直な 方向の距離依存性を示す図、第5図は従来モジュ ールにおける接着剤の塗布状況を示す図である。

1…先球光ファイバ

2 … 半導体レーザ

3…第1の固定用ブロック

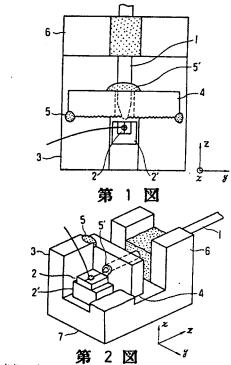
4 … 第 2 の 固 定 用 ブ ロ ッ ク

5、5'…接着剂

6…第2光ファイパ保持部

7 … 国体

特許出願人 日本電信電話株式会社 代理人弁理士 中村純之助



1:先球光プァイバ 2:半導体レーザ 3:オ/の固定用ブロック 4: オ2の回定用プロック 5,5:接着剂 6: オ2光アッパ保持部

7:匡体

